#### COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 62-092349 [JP 62092349 A] PUBLISHED: April 27, 1987 (19870427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 60-232669 [JP 85232669] FILED: October 17, 1985 (19851017)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section: E, Section No. 543, Vol. 11, No. 292, Pg. 132,

September 19, 1987 (19870919)

### **ABSTRACT**

PURPOSE: To display the characteristic rating of a semiconductor element sufficiently, and to remove the possibility of an electrical shock by molding an electric insulating material to either one surface of contact surfaces among current terminals and cooling blocks and electrically insulating the current terminals and the cooling blocks.

CONSTITUTION: Insulating layers 9b are molded to sections being in contact with current terminals 2 in cooling blocks 9a consisting of a metal having excellent thermal conductivity such as copper. Heat generated from a semiconductor element 1 is transmitted to water through the current terminals 2, the insulating layers 9b and the blocks 9a, and water is circulated to the outside, thus cooling the element 1. Thermal conductivity is affected only by the insulating layers 9b and is not deteriorated largely at that time. Water in a water channel is insulated completely by an electric circuit and insulating type cooling blocks 9, thus removing the possibility of an electrical shock.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭62-92349

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987) 4月27日

H 01 L 23/46

Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半运体案子冷却装置

頤 昭60-232669 ②特

頤 昭60(1985)10月17日 砂出

砂発 明 者

HÌ H 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

三菱電機株式会社 ⑪出 颐 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 增雄 砂代 理 人

外2名

1. 発明の名称

半導体素子冷却装置

特許請求の範囲

半導体素子の両側に電流増子そして冷却ブロッ クの順 化重ねて挟持された半導体冷却装置にかい て、電視端子と冷却プロツクの接触面のいずれか 片方の面に電気絶線材料を成形し、電流増子と冷 却プロツク間を電気絶殺したことを特徴とする半 專体冷却裝置。

3. 発明の詳細な説明

[ 産業上の利用分野 ]

この発明は、半等体素子に使用される電気機器 の冷却装置に関するものである。

【従来の技術】

電気後器、特化ダイオード、サイリスタ、トラ ンジスタ等の半導体業子は最皮によつて、その特 性が変化しやすいばかりでなく、放熱が感い観境 にもつては局部発熱によつて依頼する危険もある ため、従来から種々の冷却装置が考えられてきた。 とのうち、水冷半導体装置の従来の実施例につい て第2凶の凝断面凶で説明する。

(1) は半導体素子、(2) は 1 対の電流端子、(3) は対 などの熱伝染性良好な金異から成る冷却プロック。 でもり、(4) はその内部に設けられた水路でもる。 (5) 紅冶却プロック(3) にねじ込み又はロー付けによ り取付けられた黄銅などの金銭から殴るホースニ ップルでもる。

. さらに ホースニン ブル(5) は配管ホース(6) で連結 されてかり、この配管ホース(6)かよび水路(4)には 、凶示の矢印方向に水が使れるようになつている。 そして、半導休素子(1)の発熱は冷却プロック(3) を託由して水に伝道され、吸収されるようになつ

また、(7) は絶験盛であり、この絶縁盛(7) により 冷却プロック(3)、電流端子(2)、半導体景子(1)を挟 んで圧接力を受けるようにするとともに、圧接 造昂(凶示せず)と唯気絶難をしている。

[ 発明が解決しようとする問題点]

とのような従来の水冷半導体受援の最大の電点

(I)

は、本格が帯電することにある。したがつて半導体素子(1)の両端にかかる電圧がそのまま配管ホース(5) シよび内部の水に印加されるための水の抵抗が低いと多大のもれ電佐が水系路を使れ、特に直促電圧がかかれば、ホースニップル(5) が電流減食により溶解、損耗され、短期間で冷却プロック(3) が使用不能となる。

また水の抵抗が低い場合、たとえば、人が同系路の水を服れた場所で使用したとしても路電の沿れすらでてきて危険である。 これらを防止するため水抵抗はできる限り高くする必要があり、 さらに水質の管理も容易でない。

この対策として第3凶の経断面辺の(以に示すように電視帽子(以と冷却ブロック(3)の間に絶縁坐(8)を押入し電気回路と水系路を絶縁したものが考案されている。このの絶縁坐(8)の断面辺を(3)に示す。(8a)は、ベリリアヤボロンナイトライド(BN)等からなる熱伝等性良好な絶縁材である。絶縁板の厚さは 0.5~1.5 m 起度が一般的である。(8b)は金属板である。絶縁板(8a)と金属板(8b)は投着剤(8c)

(3)

気回路と水系路を絶縁することができる。

【発明の実施例】

第1図は、この発明の一実施例を示す疑断面図である。図において第2図と同一番号は同一または相当部分示すものであり説明は省略する。

すなわち、(1) は半導体案子、(2) は一対の電流増子であり、(9) は本発明による過級形治却プロンクである。 (9a) は劇等の熱伝導性良好な金属でなる治却プロンクであり、電流相子(2) に接する部分には過激層 (9b) が成形されている。この過激層 (9b) はアルミナ、強化アルミニタムやボロンナイトライド等の熱伝導性良好な電気過級材料を溶射などにより容易に成形できる。

熱伝導性はヤヤ劣るがエポキシ樹脂等の皮形も 有効である。

地線制の厚さは耐電圧により決まるが 0.05~1.5 一程度の範囲が一般的である。

(4) は上記絶象形冷却プロック(9) の内部に設けられた水路である。

(3) は絶縁形治却ブロック(9) にネジ込みるるいは

によつて接着される。この目的は絶敵材 (8a)が非常に能い性質のものであり、耐衡零性の改善と取扱いの容易化のためである。

せして、この報道においては、半導体素子(1)の 発熱は電底帽子(2)、絶縁坐(8) そして冷却プロック (3) を軽由して水に伝達され、吸収されるが、絶縁 坐(8) の然伝導効率は全興板 (8b)、接着別 (8c) が介 在することにより相当に高くなつてしまり。この ために半導体素子(1) の特性定格を相当に下げて便 用せざるを得ない。

この発明の目的は半導体素子の特性定格を十分 に発起でき、感覚の恐れはなく、また、電流腐食 などは発生しない半導体素子を用いた電気機器の 冷却装置を提供することである。

(問題を解決するための手段)

しかるに、この発明は冷却プロックの電流帽子 との接触面に絶縁層を成形したものである。

(作用)

すなわら、この絶縁層を冷却プロックに**成形することにより、熱伝導効率を下げることなく、**電

(4)

ロー付等により取付けられたホースニップルである。さらに配管ホース(6) はホースニップル(5) を介して、2 つの絶縁形冷却プロック(9) の水路(4) を連結してひり、試配管ホース(6) 及び放水路には図示の矢印方向に水が洗れるようになつている。

次に本装置の作用効果について説明する。この 構造にかいて、半等体業子(1)から発生した熱は、 電液増子(2)、色接層・(9b)、冷却ブロック(9a)を経 出して水に伝達され、放水に吸収され、放水が外 部へ循環することにより半導体素子(1)は冷却され る。そしてこの際、熱伝導効率は急被層(9b)の影響のみで大中に感くなることは解消できるととも に、水路内部の水は電気回路と放絶線形冷却ブロック(9)により完全に絶線されてかり、帯電することはない。

従つて本装置だかいては、熱伝等効率の良好で、 島地の恐れるるいは地域度度食などは発生しない。 また、 本発明を用いれば従来高純水を使用しなければ製作不可能であった高地圧の半導体素子は 装置をも容易に実現できる。

(6)

(5)

なか、本発別は冷却プロック (9a) 化能激層 (9b) を成形する場合について説明したが電流機子(2) に 絶難層を成形した場合にも同じ効果が得られるも のでもる。また、半導体業子を複数錯組合わせた 場合にも広く適用できる。

## (発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、市却プロックに熱伝導性の良好な電気絶殺材料を成形したので、熱伝導効率が良く、市却水が電気回路と完全に絶殺され、安全性が高く、かつ電便解食を防止できる効果がある。

# 4. 四面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す級所面図、 第2回、第3図は従来の半導体素子冷却装置の標 成例を示す経所面図である。

図にかいて、(1) は半等体素子、(2) は电旋端子、(3) は従来の冷却プロック、(4) は水路、(5) はホースニップル、(6) は配管、(7)、(8) は従来の絶縁坐、(8a) は絶縁故、(8b) は金国板、(9) は絶縁形冷却プロック、(9a) は冷却プロック、(9b) は絶縁層でも

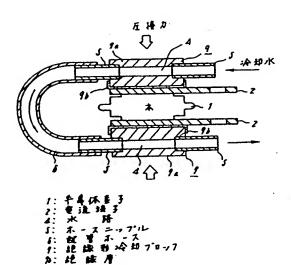
(7)

8.

化 爾 人 大 岩 地 雄

(8)

### 第 1 図

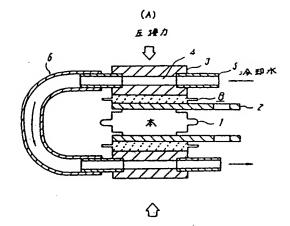


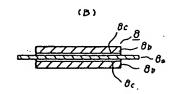
94: 冷却ブロック

END N

第 2 図

第 3 四





THIS PAGE BLANK (USPTO)